Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/748,298	HAZUCHA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Linh M. Nauven	2816	

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
327	172	7/19/05	4~			
1/	175	tı	l <sub>j</sub>			
q	176	q	(/			
u	263	4	4			
q	276	ů.	4			
4	284	ų	4			
ч	284	(,	u			
(,	294 299	4	4			
u	299	1'	f (			

INT	ERFERENC	CE SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
,			
	<u>l</u>		

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)  DATE E		
	DATE	EXM
	-	<u> </u>
•		
		-
		-
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		